

# BREVET D'INVENTION

### **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

### **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le ..

0 2 DEC. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brévets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr

# THIS PAGE BLANK (USPTO)



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Nº 11354'03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

# REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



75800 Paris Cedex 08 Téléphone: 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie: 33 (1) 42 94 86 54 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire Réservé à l'INPI 1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE REMISE DES PIÈCES À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DATE 26 MARS 2003 LIEU Cabinet REGIMBEAU 75 INPI PARIS 20, rue de Chazelles N° D'ENREGISTREMENT 0303699 75847 PARIS CEDEX 17 NATIONAL ATTRIBUÈ PAR L'INPI **FRANCE** DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 2 6 MARS 2003 PAR L'INPI Vos références pour ce dossier (facultatif) 239971 D20507 OC (facultatif) Confirmation d'un dépôt par télécopie N° attribué par l'INPI à la télécopie Cochez l'une des 4 cases suivantes 2 NATURE DE LA DEMANDE 凶 Demande de brevet Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire Date N٥ Demande de brevet initiale Date N° ou demande de certificat d'utilité initiale Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale No Date TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) TRAITEMENT SUPERFICIEL D'UNE PLAQUETTE SEMICONDUCTRICE AVANT COLLAGE Pays ou organisation 4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ No Date | | | | | | **OU REOUÊTE DU BÉNÉFICE DE** Pays ou organisation LA DATE DE DÉPÔT D'UNE N° Date | | | | | **DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE** Pays ou organisation Date | | | | | | | S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique 5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES ou dénomination sociale Prénoms SOCIETE ANONYME Forme juridique N° SIREN 384711909 Code APE-NAF Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques, 38190 Rue Domicile BERNIN ou Code postal et ville siège Pays Française Nationalité N° de télécopie (facultatif) N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)

S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

1er dépôt



Réservé à l'INPI

### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

# REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



	DES PIÈCES	neselve a riivi i			
DATE	. 26 M	IARS 2003			
LIEU		I PARIS			
	NREGISTREMENT	0303690	•	·	DB 540 W / 210502
	NAL ATTRIBUÉ PAR L	normal regional content of the conte			00 34 117 11031
	MANDATAIRE	(s'ily a lieu)	239971 OC		
	Nom		237771 00		
	Prénom  Cabinet ou Société  N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel				
			Cabinet REGIMBEAU		
		Rue	20, rue de Cha	zelles	
1	Adresse	Code postal et ville	75847 PARIS	CEDEX 17	
		Pays			
	N° de téléphoi	ne (facultalif)	01_44_20_25_00		
	N° de télécopi		01-44-29-35-00 01-44-29-35-99		
	Adresse électr	onique (facultatif)	info@regimbeau.fr Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
7	INVENTEUR	(S)	Les inventeurs s	ont nécessairement des	personnes physiques
	Les demander sont les même	urs et les inventeurs es personnes	□ Oui ☑ Non: <b>Dans</b>	ce cas remplir le formul	aire de Désignation d'inventeur(s)
RAPPORT DE RECHERCHE			/ '	r une demande de breve	t (y compris division et transformation)
3 <del>3. 3. 3.</del> 8		Établissement immédiat	XI		A SECRETARIO SE SE SE PREMIONINA DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SE
1	•	ou établissement différé	A		
		elonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt ☐ Oui ☐ Non		
PRÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES			Uniquement pour les personnes physiques  Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
10		DE NUCLEOTIDES IDES AMINÉS	Cochez la case si la description contient une liste de séquences		
	Le support éle	ectronique de données est joint			
	séquences su	n de conformité de la liste de ur support papier avec le ronique de données est jointe			
		utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes			
m	OU DU MAN	DU DEMANDEUR DATAIRE alité du signataire)			VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI
	*		yn g	2-1234	

10

15

20

La présente invention concerne le collage de deux plaquettes comprenant des matériaux semiconducteurs afin de réaliser des structures pour la micro électronique, l'optique ou l'opto électronique.

i

L'invention concerne plus précisément la préparation des surfaces de collage des deux plaquettes à coller.

Afin de s'assurer une bonne qualité de mise en contact avant collage des deux plaquettes, il est nécessaire de mettre en œuvre un nettoyage des surfaces à coller.

Les nettoyages classiques rencontrés dans l'état de la technique comprennent des étapes consistant à plonger des plaquettes à traiter dans des bains de solution de nettoyage successifs.

Pour le nettoyage de surfaces de plaquettes en semiconducteur, il est ainsi connu d'utiliser un traitement RCA qui comprend :

- un premier bain d'une solution de SC1 (acronyme anglo-saxon de « Standard Clean 1 ») ; contenant de l'hydroxyde d'ammonium ( $NH_4OH$ ), du peroxyde d'hydrogène ( $H_2O_2$ ) et de l'eau dé-ionisée.
- un deuxième bain d'une solution de SC2 (acronyme anglo-saxon de « Standard Clean 2 ») ; contenant de l'acide chlorhydrique (HCl) et du peroxyde d'hydrogène  $(H_2O_2)$  et de l'eau dé-ionisée.
- Le premier bain est destiné principalement à retirer les particules isolées en surface de la plaquette et les particules enterrées au voisinage de la surface, et à les empêcher de se redéposer.

La solution de SC2 est destinée principalement à retirer des contaminations métalliques qui ont pu se déposer en surface de la plaquette, en formant notamment des chlorures.

Cependant, le traitement par RCA n'est quelquefois pas suffisant, il n'enlève notamment pas ou peu les contaminants de type organique.

Or ces contaminants organiques peuvent diminuer l'efficacité de l'enlèvement de matière du RCA.

Ils peuvent aussi porter préjudice à un bon collage des plaquettes lorsqu'ils se situent au niveau de l'interface de celles-ci.

C'est notamment le cas lorsqu'une des deux plaquettes 10 à coller a subi une implantation d'espèces atomiques avant collage au voisinage de la surface à coller suivi d'un détachement au niveau de la zone implantée au cours du procédé connu dit "Smart-Cut". Ces hydrocarbures peuvent dans ce cas, en présence de particules, conduire à 15 formation de cloques superficielles à la plaquette obtenue après détachement et/ou de zones non transférées entre la zone au niveau de laquelle les espèces ont été implantées et la surface de cette plaquette. Ces cloques augmentent et/ou s'accroissent lors d'un traitement thermique, tel un traitement thermique entrepris au cours du collage pour 20 solidifier celui-ci. Ces hydrocarbures, ou ces contaminants organiques de manière plus générale, peuvent créer de tels problèmes de collage que le détachement n'ait pas lieu.

Pour enlever la contamination organique, on plonge usuellement des plaquettes à coller dans un bain de CARO, qui est une solution contenant de  $1'H_2SO_4$  et de  $1'H_2O_2$ , à une température supérieure à  $100\,^{\circ}\text{C}$ .

25

30

Toutefois, ce type de solution a un coût économique élevé et présente des problèmes liés à la sécurité et à l'environnement et à sa mise en œuvre (dans le cas notamment de plaquettes douze pouces par exemple).

De plus, les nettoyages utilisant la solution CARO nécessitent des étapes intermédiaires entre le bain à

10

15

20

25

30

solution CARO et le traitement par RCA, comprenant au moins deux bains de rinçage de la plaquette afin de retirer de la surface de la plaquette toute trace de la solution CARO présente en surface, avant son entrée dans la solution SC1.

Afin de résoudre de tels problèmes liés à l'utilisation de cette solution, il a été trouvé de remplacer la solution CARO par une solution ozonée (O3).

De même que la solution CARO, cette nouvelle solution ozonée est apte à enlever les hydrocarbures présents en surface de la plaquette par oxydation, mais a un coût économique plus modeste et constitue une solution moins dangereuse pour l'environnement et la sécurité.

En outre, ce traitement comprenant un bain de solution ozonée ne nécessite pas la mise en œuvre d'étapes intermédiaires de rinçage entre le bain ozoné et le traitement par RCA.

4

4

Optionnellement, la solution ozonée peut être assistée d'ondes mégasoniques pour faciliter l'enlèvement des particules.

D'autre part, pour ce qui est du collage entre deux plaquettes, il peut au moins, dans un premier temps, être réalisé par adhésion moléculaire, liée à l'hydrophilie des surfaces à coller.

Cependant, l'hydrophilie après la mise en œuvre d'un procédé comprenant un traitement par une solution de CARO ou par une solution ozonée, suivi d'un traitement RCA, reste peu différente d'avant la mise en œuvre du procédé.

La présente invention tend à améliorer cette situation en proposant selon un premier aspect un procédé de préparation d'une surface d'une plaquette comprenant au moins superficiellement une couche en matériau semiconducteur, la plaquette étant destinée à être mise en contact avec une deuxième plaquette pour réaliser une

adhésion entre elles au niveau de la surface à préparer, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- a) oxyder la surface de la plaquette avec des espèces chimiques ozonées ;
- b) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'espèces chimiques aptes à enlever des particules isolées et/ou enterrées, ainsi que des contaminants métalliques;
- c) oxyder la surface de la plaquette avec une solution ozonée.

Des aspects préférés du procédé de préparation d'une surface sont :

- l'étape c) est mise en œuvre après la mise en œuvre de l'étape b);
- l'étape b) comprend deux opérations successives :

10

20

30

- b1) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'une solution apte à enlever des particules qui y sont isolées et/ou enterrées;
- b2) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'une solution apte à enlever des contaminants métalliques;
- la solution utilisée lors de l'étape b1) est de type SC1 ;
- la solution utilisée lors de l'étape b2) est de type sc2.

Selon un deuxième aspect, l'invention propose un procédé de collage de deux plaquettes comprenant un procédé de préparation des surfaces des deux plaquettes selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend après la mise en œuvre du procédé de préparation de deux surfaces respectives des deux plaquettes une étape de collage des deux plaquettes au niveau des deux surfaces.

Des aspects préférés du procédé de collage sont:

20

- le collage est au moins en partie réalisé par hydrophilie au niveau de l'interface des deux plaquettes.
- le collage des deux plaquettes est accompagné d'un traitement thermique apte à solidifier le collage.

Selon un troisième aspect, l'invention propose une application d'un procédé selon l'une des trois revendications précédentes à la réalisation d'une structure semi conducteur-sur-isolant.

D'autres aspects, buts et avantages de l'invention sont décrits dans la suite de ce document en illustration de la figure suivante :

La figure 1 représente les différentes étapes d'un procédé selon l'invention.

Un premier objectif de l'invention concerne un enlèvement de contamination d'hydrocarbures à la surface d'une plaquette à coller.

Un deuxième objectif de l'invention consiste à rendre hydrophile la surface de collage de la plaquette à coller juste avant collage.

Dans la technologie des semiconducteurs, des collages entre deux plaquettes sont quelquefois mis en œuvre afin de réaliser des structures telles que des structures de type SOI ou transistor ou toute autre structure.

25 La qualité du collage dépend notamment :

- de la faible rugosité des surfaces à coller ; et/ou
- d'une forte adhésivité entre les plaquettes ;
- du nombre de contaminants (organiques et métalliques) au voisinage des surfaces de collage.

30 Un traitement selon l'invention pour enlever de la contamination d'hydrocarbures consiste à mettre en contact une plaquette à coller avec une solution ozonée afin de réaliser la réaction chimique suivante :

#### $O_3 + C_x H_y \rightarrow O_2 + CO_2 + H_2O$

On enlève ainsi les hydrocarbures en les oxydant par l'ozone.

Une solution ozonée peut permettre aussi d'enlever certains contaminants métalliques tel que du cuivre ou de l'argent.

Un bain ozoné facilite aussi l'adhésivité des deux plaquettes à coller lorsque cette adhésivité est réalisée au moins en premier lieu par hydrophilie.

En effet, la présence d'ozone en surface de plaquette permet d'augmenter l'hydrophilie, c'est-à-dire que lorsqu'on dépose une goutte d'eau sur la surface de la plaquette, elle prend la forme d'une calotte sphérique dont l'angle de raccordement entre la surface de la plaquette et 15 la tangente à la surface du liquide, appelé angle de contact, est moins important que dans un cas identique, sans ozone en surface de la plaquette.

10

20

Ainsi, pour une plaquette plongée dans un bain ozoné, l'angle de contact est typiquement compris entre 5 et 15 degrés, ce qui caractérise une surface à caractère hydrophile:

On dit qu'une telle surface à une bonne mouillabilité.

On voit ici le double intérêt de mettre en contact la plaquette à coller avec une solution ozonée.

En référence à la figure 1, est décrit un procédé de traitement de surface d'une plaquette à coller, mettant en œuvre une succession de traitements principalement destinés à diminuer la rugosité superficielle de la plaquette ainsi qu'à augmenter 30 l'hydrophilie de celle-ci.

Une première étape du procédé consiste à mettre en contact 10 la plaquette à un fluide (gaz ou liquide) ozoné 1.

10

15

20

25

30

Cette première étape est principalement destinée à enlever une majorité de contaminants organiques, tels que des hydrocarbures, en surface de la plaquette afin d'éviter toute détérioration collage, voire tout défaut de structurelle au niveau de l'interface de collage, là même provoquer une détérioration des pouvant par structures finales à former.

On sait par exemple qu'un collage après implantation d'espèces atomiques réalisée lors, par exemple, de la mise en œuvre d'un procédé Smart-Cut, connu de l'homme du métier à une profondeur faible sous la surface, peut provoquer de telles détériorations, notamment au cours d'un traitément thermique.

Un autre intérêt de mettre en contact la plaquette avec un bain ozoné tient au fait que les contaminants organiques comprenant des résidus hydrocarbures retarde l'attaque du SCl du traitement RCA mis en œuvre lors de la seconde étape, et qu'en enlevant ces contaminants on restitue la vitesse de gravure du SCl, et donc l'efficacité de ce produit (un bon enlèvement de particules étant assuré par une gravure suffisante sous les particules qui sont ainsi « mises en suspension »).

En effet, la Demanderesse a mis en évidence, lors de mesures cartographiques effectuées sur une plaquette ayant subi un traitement SC1 avec une étape préalable de trempage de la plaquette dans un bain ozoné, que les hydrocarbures protégeaient la partie de la plaquette qu'elles couvraient de alors que les autres parties la plaquette recouvertes par des contaminants hydrocarbures) étaient traitées sous l'action de la gravure chimique mise en œuvre par la solution SC1.

10

15

20

25

Le traitement SC1 ne gravait donc pas la surface de façon uniforme, et donnait alors une rugosité de la surface à coller sensiblement inégale.

En revanche, une plaquette ayant été traitée par une solution SC1 après trempage de la plaquette dans un bain ozoné présentait une rugosité plus uniforme sur la surface.

Mettre en œuvre une étape de décontamination organique juste avant la mise en œuvre d'un traitement SC1 améliore donc l'efficacité du traitement SC1.

La Demanderesse a, en outre, comparé une attaque à la surface de la plaquette par une solution comprenant du CARO conforme à l'état de la technique, et la mise en contact de la plaquette avec une solution ozonée.

Des mesures d'épaisseur des couches superficielles avant et après le nettoyage ont montré que l'efficacité d'oxydation des hydrocarbures était sensiblement identique pour les deux types de solution.

En revanche, le traitement de la plaquette avec une solution ozonée ne nécessite pas d'étape de rinçage intermédiaire entre le traitement des contaminants organiques et le traitement RCA, comme c'était le cas pour le traitement au moyen d'une solution CARO.

du procédé selon l'invention Une seconde étape consiste à faire subir à la plaquette un traitement pour isolées surface enlever des particules en et des contaminants métalliques.

Cette seconde étape comprend avantageusement un traitement de type RCA.

Une étape de traitement par RCA comprend deux opérations 30 principales :

 un traitement 20 par une solution de SC1 destiné à enlever les particules isolées en surface de la

20

25

plaquette et/ou enterrées au voisinage de la surface de celle-ci ; et

 un traitement 30 par une solution SC2 destiné à enlever des contaminations métalliques ayant pu se déposer en surface de la plaquette.

Le traitement par RCA est avantageusement mis en œuvre en association avec une application d'ondes mégasoniques, ces dernières aidèrent au décollement des particules.

Une troisième étape du procédé selon l'invention comprend la mise en contact 40 de la plaquette avec un second fluide ozoné 2 destiné principalement à augmenter l'hydrophilie en surface de la plaquette afin de pouvoir améliorer l'adhésivité de la plaquette lors de son collage avec une autre plaquette.

En effet, même si la plaquette a subi un premier traitement ozoné l au cours de la première étape, elle a perdu au moins en grande partie de l'hydrophilie au cours du traitement RCA.

Cette perte peut générer un mauvais collage, d'où l'intérêt principal de l'action de ce deuxième fluide ozoné 2 afin de rétablir une bonne hydrophilie en le situant dans le temps après les traitements de la seconde étape.

L'hydrophilie est augmentée notamment grâce aux propriétés d'activation de surface associées à la présence d'ozone en surface de la plaquette.

Cette bonne hydrophilie est associée à la formation de la couche d'oxyde par oxydation de la surface de la plaquette par l'ozone.

La mise en contact de la plaquette avec un fluide ozoné 30 est mise en œuvre selon l'un des deux types de techniques suivantes :

- trempage de la plaquette dans un bain ozoné ; ou

- projection de gouttelettes d'ozone sur le dispositif de collage, simple ou accompagnée d'un rinçage avantageusement à l'eau dé-ionisée, afin de constituer une solution de rinçage ozonée; ou
- 5 envoi d'un gaz d'ozone.

20

25

30

Après les préparations des surfaces à coller de deux plaquettes, une ou plusieurs étapes de collage des deux plaquettes sont mises en œuvre.

Le collage consiste avantageusement à une adhésivité 10 hydrophile.

Dans une étape supplémentaire avantageuse, le collage est solidifié par un traitement adapté, tel qu'un traitement thermique.

Dans le cas où la couche d'oxyde formée lors de l'oxydation d'une surface de collage d'au moins une des deux plaquettes ou lors d'une autre étape d'oxydation, cette couche d'oxyde peut améliorer l'adhésivité entre les deux plaquettes de par ses propriétés de collage.

Une étape supplémentaire au collage peut être mise en œuvre afin de détacher un film d'une des deux plaquettes et le transférer sur l'autre plaquette, afin de réaliser sur l'ensemble comprenant la deuxième plaquette la structure souhaitée.

Dans le cas où l'une des deux surfaces à coller est constituée d'une couche d'oxyde, cette couche d'oxyde peut dans certaines applications de la structure finale constituer une couche isolante électriquement.

C'est notamment le cas d'application à la formation de structures SeOI (acronyme anglo-saxon de "Semiconductor On Insulator"), dont l'épaisseur semiconductrice est constituée du film transféré et la couche isolante est constituée de la couche d'oxyde formée lors de la mise en contact d'une des deux plaquettes avec un fluide ozoné.

Cependant, la présente invention ne se limite pas à une formation de structure de type SeOI, mais concerne la formation de tous types de structures comprenant un matériau semiconducteur.

Les plaquettes traitées comprennent des matériaux semiconducteurs tels que le silicium, le germanium, le SiGe, l'AlGaAs, le GaAs, l'InGaAs, l'AlGaAsP, l'InGaAsP, l'InP, ou autres matériaux de type III-V ou II-VI.

#### REVENDICATIONS

- 1. Procédé de préparation d'une surface d'une plaquette comprenant au moins superficiellement une couche en matériau semiconducteur, la plaquette étant destinée à être mise en contact avec une deuxième plaquette pour réaliser une adhésion entre elles au niveau de la surface à préparer, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- a) oxyder la surface de la plaquette avec des espèces chimiques ozonées;

15

20

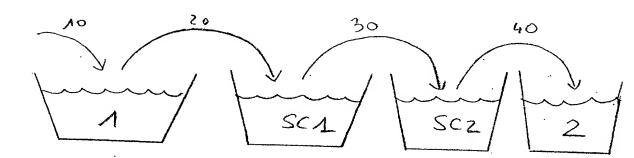
30

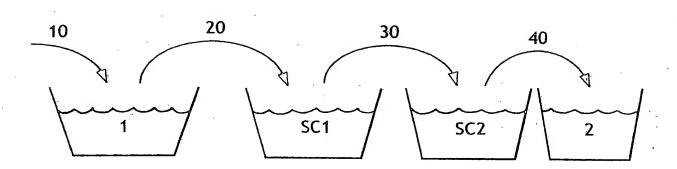
- b) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'espèces chimiques aptes à enlever des particules isolées et/ou enterrées, ainsi que des contaminants métalliques;
- c) oxyder la surface de la plaquette avec une solution ozonée.
- 2. Procédé de préparation d'une surface selon la revendication précédente caractérisé en ce que l'étape c) est mise en œuvre après la mise en œuvre de l'étape b).
  - 3. Procédé de préparation d'une surface selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que l'étape b) comprend deux opérations successives :
- b1) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'une solution apte à enlever des particules qui y sont isolées et/ou enterrées;
  - b2) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'une solution apte à enlever des contaminants métalliques.
  - 4. Procédé de préparation d'une surface selon la revendication précédente caractérisé en ce que la

- solution utilisée lors de l'étape b1) est de type SC1.
- 5. Procédé de préparation d'une surface selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que la solution utilisée lors de l'étape b2) est de type SC2.
- Procédé de collage de deux plaquettes comprenant un préparation procédé de des surfaces des selon l'une des revendications plaquettes -10 précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend après la mise en œuvre du procédé de préparation de deux surfaces respectives des deux plaquettes une étape de collage des deux plaquettes au niveau des deux surfaces.
- 7. Procédé de collage de deux plaquettes selon 15 revendication précédente, caractérisé en ce que partie réalisé collage est au moins en par de l'interface des, deux hydrophilie au niveau plaquettes.

Ů.

- 8. Procédé de collage de deux plaquettes selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que le collage des deux plaquettes est accompagné d'un traitement thermique apte à solidifier le collage.
- 9. Application d'un procédé selon l'une des trois revendications précédentes à la réalisation d'une structure semi conducteur-sur-isolant.



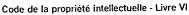


reçue le 10/06/03



## **BREVET D'INVENTION**

### CERTIFICAT D'UTILITÉ





#### DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ...1. / 1...



(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

e: 33 (1) 53 04 !	53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 113 W / 2	70601					
éférences po	our ce dossier (facultatif)	239971 D20507 OC						
		0707699	_					
E DE L'INVEN	NTION (200 caractères ou espa	aces maximum)						
AITEMEN	T SUPERFICIEL D'UI	NE PLAQUETTE SEMICONDUCTRICE AVANT COLLAGE						
Z LI I EIVILEI V	1 501 514 10155 - 0							
		•	1					
			$\neg$					
D.I.TEC SII	LICON ON INSULATO	OR TECHNOLOGIES: Parc Technologique des Fontaines - Chemin						
Franques,	38190 BERNIN - FRA	NCE	1					
			- [					
			I					
ICNE(NT) FI	N TANT OU'INVENTEUR(	s):						
			$\dashv$					
Nom		MALEVILLE Christophe						
Prendins		OOD - 1- Châtarra						
Adresse	Rue	•						
	Code postal et ville	- 38660 LA TERRASSE - FRANCE						
Société d'app	artenance (facultatif)		_4					
2 Nom		MATINAND THIS OT Corinne						
Prénoms		WHOWIND TODOC TOWN	_					
	Rue	1, avenue du Vercors						
Adresse	Code postal et ville	1 38240 MEYLAN FRANCE						
Société d'app	<u> </u>							
Prénoms Prénoms								
0.1	Rue							
Auresse	Code postal et ville							
Société d'app	partenance (facultatif)							
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.								
	GNATURE(S) EMANDEUR(S) IDATAIRE	$\mathcal{A}$						
	éférences por ENREGISTRE DE L'INVER AITEMEN  DEMANDE D'ATEMEN  D'A	ENREGISTREMENT NATIONAL  E DE L'INVENTION (200 caractères ou espa AITEMENT SUPERFICIEL D'UT  D'ENANDEUR(S):  D	eférences pour ce dossier (Jacultatif)  239971 D20507 OC  ENREGISTREMENT NATIONAL  DE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)  AITEMENT SUPERFICIEL D'UNE PLAQUETTE SEMICONDUCTRICE AVANT COLLAGE  DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)  AITEMENT SUPERFICIEL D'UNE PLAQUETTE SEMICONDUCTRICE AVANT COLLAGE  D'UNE PLAQUETTE SEMICONDUCTR					